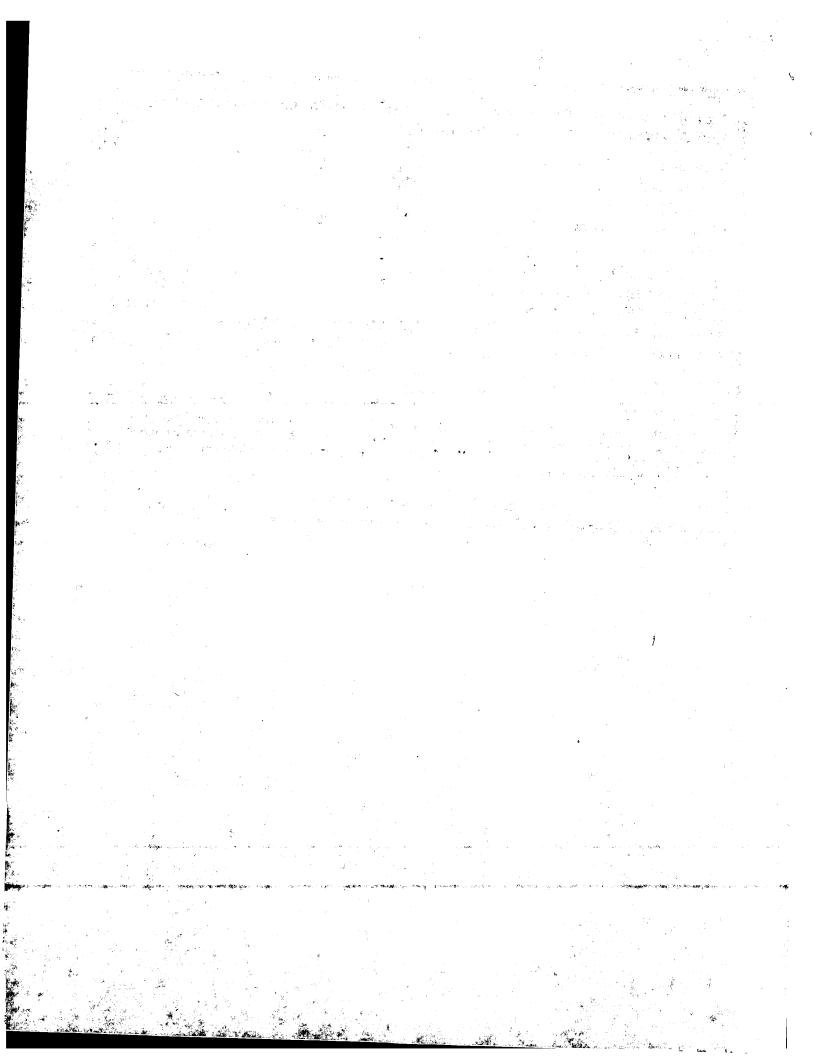
	ic quantum well device having an optical resonant cavity g inter subband transitions
Patent Number: Publication date:	□ <u>US5818066</u> 1998-10-06
Inventor(s): Applicant(s):	DUBOZ JEAN-YVES (FR) THOMSON CSF (FR)
Requested Patent: Application Number: Priority Number(s): IPC Classification: EC Classification: Equivalents:	FR19950013785 19951121 H01L29/06; H01L33/00 G02F1/21S, H01L31/0232, H01L31/0352, H01S5/183, H01S5/34A
Lyuivalents.	DE69620350D, DE69620350T, ☐ <u>FR2741483</u> , ☐ <u>JP9172227</u> Abstract
constitute quantum v	antum well device comprises a stack of layers that have different gap widths and vells possessing, in the conduction band, at least two permitted energy levels, this stack ded between two reflection means. The device also comprises a diffraction grating mirrors and the stack of layers.
	Data supplied from the esp@cenet database - I2



(11) EP 0 776 076 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

REPERSION

- (43) Date de publication: 28.05.1997 Bulletin 1997/22
- (21) Numéro de dépôt: 96402406.1
- (22) Date de dépôt: 12.11.1996

(51) Int CI.⁶: **H01S 3/18**, H01S 3/085, H01S 3/19, G02F 1/015, H01L 31/0352

- (84) Etats contractants désignés: DE GB
- (30) Priorité: 21.11.1995 FR 9513785
- (71) Demandeur: THOMSON-CSF 75008 Paris (FR)
- (72) Inventeur: Duboz, Jean-Yves 94117 Arcueil Cedex (FR)

(54) Dispositif optoélectronique à puits quantiques

(57) L'invention concerne un dispositif optoélectronique à puits quantiques comportant un empilement de couches (PQ) de largeurs de bandes interdites différentes et constituant des puits quantiques possédant dans

la bande de conduction au moins deux niveaux d'énergie permis, cet empilement de couches étant compris entre deux moyens de réflexion (M1, M2). Il comporte également un réseau de diffraction (RZ) compris entre l'un des miroirs (M1) et l'empilement de couches (PQ).

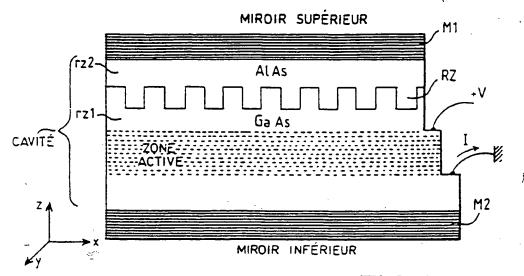


FIG.2a

cavité peut être une microcavité s mblable à cell réalisée dans les lasers VCSEL's ou non, la microcavité offrant en général des avantages en termes d'intégration et de performances. Les réseaux peuv nt être à une dim nsion (un seule polarisation est couplé) ou à sdeux dimensions (les deux polarisations sont couplées) et peuvent être d' forme variable (lamellaire, triangulaire, blazzée ...) sans que le principe de fonctionnement ne soit changé.

Nous allons illustrer ci-dessous les améliorations de performances apportées par l'introduction de microcavité pour des dispositifs utilisant des transitions intersousbandes dans des puits GaAs/AlGaAs et fonctionnant à incidence nulle. Ces exemples ne sont pas limitatifs et ne constituent pas des optimisations absolues mais donnent une image realiste des performances accessibles dans ces structures. Pour les transitions intersousbandes. l'idée peut s'appliquer à la détection, la modulation ou l'émission.

A) Dans la détection et l'émission, il faut distinguer deux 20

A1) on s'intéresse à une gamme spectrale large (cas des imageurs thermiques usuels). Le spectre du rayonnement incident est large (par exemple 8-12 µm), la réponse spectrale du détecteur est large également (par exemple 8-10 μm) et le signal mesuré est proportionnel à la puissance absorbée totale intégrée sur tout le spectre. La microcavité a pour effet de réduire la largeur spectrale en même temps qu'elle augmente la réponse pic, en gardant l'intégrale à peu près constante.

A2) on s'intéresse à la réponse sur un spectre étroit. En particulier, on cherche à obtenir une réponse élevée à une longueur d'onde précise, par exemple 35 la raie 10.6 μm du laser CO₂. La structure a alors un double avantage : elle augmente la réponse à la longueur d'onde voulue, et en même temps, elle réduit la réponse aux longueurs d'onde voisines qui induisent du bruit sur la mesure.

Deux illustrations vont être données pour la détection. Les processus d'absorption et d'émission étant similaires, les conclusions pour l'émission (fonctionnement en laser) seront les mêmes que pour la détection 45 a une longueur d'onde donnée. En particulier, cette idée s'applique parlaitement aux lasers intersousbandes

1) On s'intéresse aux détecteurs couplés par un réseau métallisé fonctionnant par réflexion (figure 2b). On utilise ici 40 puits dopes 5x109 cm-2 avec une courbe d'absorption des puits centrée à 10 µm et de largeur 10 meV Cette zone active va être couplée avec un réseau lamellaire (1 dimension) dont on va optimiser la géométrie pour obtenir la réponse pic maximale. La métallisation sur le réseau constitue un miroir. Cette optimisation 55 est faite dans 3 cas tels que représentés en figures 3a à 3c.

La figure 3a représente la structure de puits quan-

tiques PQ à laquelle est associé un réseau de diffraction RZ, l'ensemble étant réalisé sur un substrat.

La figure 3b représent un dispositif dans lequel l' mpilement de puits quantiques PQ st réalisé sur une couche de guidag G épaisse (3,5 µm) d'indic optique inférieur à celui des matériaux de l'empilement PQ. Par exemple, la couche G est en AIAs l'empilement PQ est en GaAs/AlGaAs et le substrat est en GaAs. Dans ces conditions, la lumière L arrivant dans le dispositif à travers le substrat traverse le substrat S, la couche G puis l'empilement PQ où elle est partiellement absorbée. La lumière non absorbée atteint le réseau RZ qui la diffracte vers l'empilement PQ qui en absorbe une partie. La lumière non absorbée est réfléchie vers le réseau par l'interface empilement PQ/couche G.

La figure 3c représente un dispositif avec miroir de Bragg M tel que le dispositif de la figure 2b.

Dans les 2 derniers cas, on a une cavité entre 2 miroirs, le métal d'une part et l'interface GaAs/AlAs d'autre part. L'épaisseur de la cavité est choisie pour que la cavité résonne à 10 μm.

La figure 4a montre l'absorption sans AlAs. Le spectre est large et l'absorption pic est faible (9.5 %).

La figure 4b montre l'absorption dans les cas des dispositifs des figures 3b, 3c. Noter les changements d'échelle en abscisses et ordonnées entre les figures 4a et 4b. Les spectres sont étroits et l'absorption pic est forte (48 % avec AIAs épais et 81 % avec le miroir de Bragg). La cavité est plus performante avec le miroir de Bragg qui a un plus fon coefficient de réflexion que la simple couche d'AlAs, le spectre est plus étroit et l'absorption plus forte.

2) On va maintenant illustrer l'effet cavité sur des détecteurs couplés par réseaux diélectriques (GaAs gravé non métallisé) utilisés en transmission. On a une couche de 40 puits quantiques dopés à 1011cm-2 et ayant une transition à 5 µm avec une largeur de 10 meV Sur la figure 5, on compare l'absorption dans la couche dans deux cas :

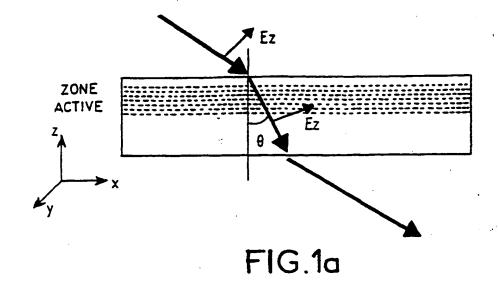
i) le reseau est grave dans GaAs et aucune autre structure n'est ajoutée. Il n'y a donc pas de miroir formant cavité. Le spectre d'absorption est large et l'absorption pic est faible (5,6 %).

ii) La structure précédente est recouverte de 3 couches CaF₂/ZnSe/CaF₂ constituant le miroir supérieur M2 et on dispose sous la zone active 5 périodes de AlAs/GaAs constituant le miroir inférieur M1. Cela correspond au dispositif de la figure 2a. On a donc une cavité. Le spectre d'absorption est étroit et l'absorption pic est importante (43 %) illustrant l'effet microcavité sur l'absorption du détecteur et mettant en évidence l'efficacité de l'invention.

Le dispositif de l'invention peut également fonctionner en modulateur.

Dans le cas d'un modulateur comportant un réseau métallisé comme en figure 2b, le modulateur fonctionne

40



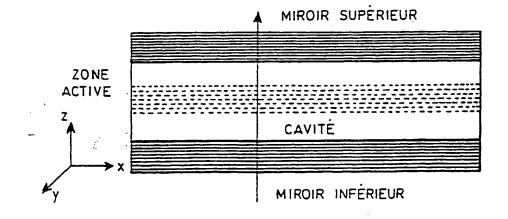
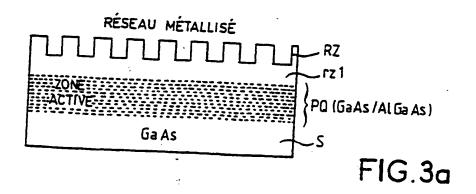
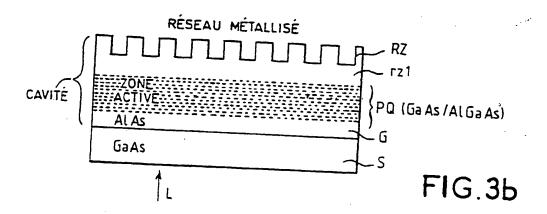


FIG.1b





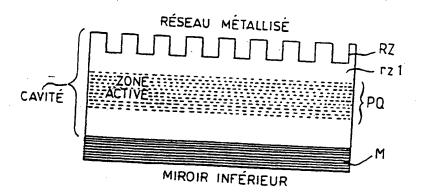


FIG.3c

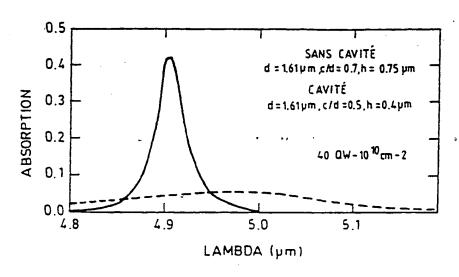


FIG.5

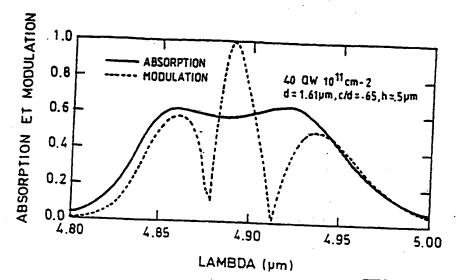


FIG.7a

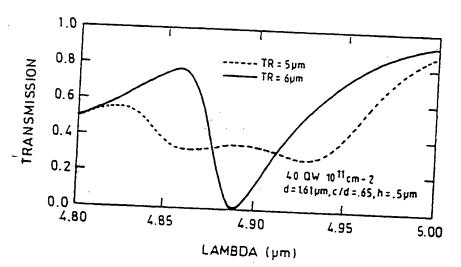


FIG.7b



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 96 40 2406

Categorie		ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS sion du document over indication, en cas de besoin, des parties pertinentes Revendication concernie						
A	APPLIED PHYSICS LET vol. 66, no. 2, 9 pages 218-220, XPOO V.BERGER ET AL.: intersubband absorp quantum wells* * page 218, colonne colonne de droite, * page 220, alinéa	TERS, Janvier 1995, J2008844 Normal incidution in vert e de gauche, ligne 19 *	ical ligne 1 -	1,3	H01S3/18 H01S3/085 H01S3/19 G02F1/015 H01L31/0352			
A	APPLIED PHYSICS LET vol. 53, no. 12, 19 pages 1027-1029, XF K.W.GOOSSEN ET AL.: of quantum well det * page 1027, colonr page 1028, colonne figures 1,2 *	Septembre 1 9000039349 "Grating e ector response de gauche,	nhancement se" ligne 19 -	1,3,4				
A	APPLIED PHYSICS LET vol. 59, no. 7, 12 pages 857-859, XPOG J.Y.ANDERSSON ET AL efficiency of AlGaA infrared detectors a doubly periodic g * page 857, colonne * page 858, colonne alinéa 1 - colonne	Août 1991, 10233772 .: "Near-un .s/GaAs quant using a wave irating coupl the gauche, the gauche, the gauche.	um well guide with er" alinéa 3 * - ligne 14.	1,3,5	DOMAINES TECHNIQUE RECHERCHES (Int.Cl.6) H01S G02F H01L			
		÷						
Le pr	tient rapport a ete établi pour to	utes les revendicações						
	Lina de la reclarate	Date of achievament			Existentes			
_	LA HAYE		vrier 1997	C+ 2.	ng, I			
X : part Y : part auti	CATEGURE DES DOCUMENTS (ticulierement pertinent à lui seul ticulièrement pertinent en combination de la même catégorie rée-plan technologique	CITES .	T: theorie ou princip E: document de brev date de dépôt ou D: cité dans la dessi L: cité pour d'autres	pe à la base de l'i ret anteneur, mai après cette date ande	RVERTION			

13



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNI

EP 96 40 2406

Mégarie	Cita	u deci	par	nt avec indicat ties pertinenti	ľ	concernée									
A	DE 41 1992	35	813	A	(TOSHIBA	K	AWASA	KI I	(K)	7 Ma	i :	1,2,4,5			_
	* cold	nne	9.	li	ane 45 -						- 1				
İ	60; fi	gur	es :	1-	13,26 *	_	:		, ,	· 9c					
-						-									
l															
											j				
- 1												,			
1											ĺ			•	
														•	
- 1															
					-				•		1	٠			
													DO	MAINES TECHNIQUE CHERCHES (Inc.)	ES
													-		_
j															
					•										
ĺ	•						٠.								
								•							
					•										
	·														
				_								}			
# prices	ut rappert	a été	itabli	pew	toutes les rev	read	lications			\neg					
Lien	de la recherch						-	e la rect			Т		l marie		
	HAYE					2	0 Fév	rier	199	7	-	Stan		-	
: particuli : particuli antre de	econte per érement per coment de l lan technole	Tinent Tinent	á lui s en coo	ep!				4006	de dépi dans la	t ou a	t anti près i	base de l'in- Mieur, mais Lette date			